

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15048-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 05.12.2023 Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15048-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Melutec Metrology GmbH Helmholtzstraße 11, 71573 Allmersbach im Tal

mit dem Standort

Melutec Metrology GmbH Helmholtzstraße 11, 71573 Allmersbach im Tal

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite



Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- Parallelendmaße
- Längenmessmittel ^{a)}
- Längenmessgeräte ^{a)}
- Durchmesser
- Formabweichung
- Ebenheit a)
- Geradheit a)
- Gewinde
- Strichmaße, Abstände
- Rauheit
- Tastschnittgeräte a)

Koordinatenmesstechnik

Koordinatenmessgeräte b)

Winkel

- Neigungsmessgeräte
- Winkelnormale

Für die mit * gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

a) auch Vor-Ort-Kalibrierung

b) nur Vor-Ort-Kalibrierung



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbere Messspa	ich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Parallelendmaße * aus Stahl nach DIN EN ISO 3650:1999	0,5 mm bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 in den Nennmaßen der Normale, von denen die Normale max. 5 mm abweichen	Für das Mittenmaß: $0,05~\mu\text{m} + 0,38 \cdot 10^{-6} \cdot l$ Für die Abweichungen f_0 und f_0 vom Mittenmaß: $0,04~\mu\text{m}$	l = Länge des Maßes Messflächenqualität entsprechend den Festlegungen im QMH bzw. in den Arbeitsanweisungen.
Parallelendmaße * aus Wolframkarbid nach DIN EN ISO 3650:1999	0,5 mm bis	100 mm	Messung der Abweichung des Mittenmaßes $l_{\rm c}$ vom Nennmaß $l_{\rm n}$ durch Unterschiedsmessung Messung der Abweichungen $f_{\rm o}$ und $f_{\rm u}$ vom	Für das Mittenmaß: $0,05~\mu\text{m} + 0,28 \cdot 10^{-6} \cdot l$ Für die Abweichungen f_0 und f_0 vom Mittenmaß: $0,04~\mu\text{m}$	Für die kleinsten Messunsicherheiten sind Anschiebbarkeit und Anschubmerkmale beider Messflächen
Parallelendmaße * aus Keramik nach DIN EN ISO 3650:1999	0,5 mm bis	100 mm	Mittenmaß durch 5-Punkte- Unterschiedsmessung	Für das Mittenmaß: $0.06~\mu\text{m} + 0.31 \cdot 10^{-6} \cdot l$ Für die Abweichungen f_0 und f_0 vom Mittenmaß: $0.04~\mu\text{m}$	des Kalibrier- gegenstands mit einer geeigneten Planglasplatte zu prüfen.
Parallelendmaße aus Stahl nach DIN EN ISO 3650:1999	100 mm bis	500 mm	2-KA-PEM-0500:2020-09 Messung der Abweichung des Mittenmaßes l_c vom Nennmaß l_n mit einem Längenkomparator durch Unterschiedsmessung	Für das Mittenmaß: $0.1 \ \mu m + 1 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
	100 mm bis	300 mm	Absolutmessung	0,1 μm + 1,3 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	1
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis > 300 mm bis > 1000 mm bis	300 mm 1000 mm 2000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	30 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i> 50 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i> 80 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Tiefenmessschieber *	0 mm bis > 300 mm bis	300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2:2006	30 μ m + 30 · 10 ⁻⁶ · l 50 μ m + 30 · 10 ⁻⁶ · l	
Höhenmessschieber *	0 mm bis > 1000 mm bis	1000 mm 2000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3:2006	30 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i> 80 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Sondermessschieber	0 mm bis > 300 mm bis		2-KA-SMS-1000:2023-05	30 μ m + 30 · 10 ⁻⁶ · l 50 μ m + 30 · 10 ⁻⁶ · l	
Bügelmessschrauben *	0 mm bis > 300 mm bis > 500 mm bis	300 mm 500 mm 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i> 5 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i> 8 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	1000 mm ist Endwert des Messbereiches
Einstellmaße für Bügelmessschrauben *	25 mm bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.4:2009	1 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Bügelmessschrauben mit Messspitzen	0 mm bis	200 mm	2-KA-MSS-0200:2017-03	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	200 mm ist Endwert des Messbereiches
Bügelmessschrauben mit prismatischem Messamboss	0 mm bis	125 mm	2-KA-BPA-0100:2018-11	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	125 mm ist Endwert des Messbereiches



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gewindemess- schrauben *	0 mm bis	200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.2:2010	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Feinzeigermess- schrauben *	0 mm bis	200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	Messspanne des Feinzeigers max. 3 mm
Einbaumessschrauben *	0 mm bis	50 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.4:2008	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Tiefenmessschrauben mit Verlängerungen *	0 mm bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5:2010	3 μ m + 10 · 10 ⁻⁶ · l	500 mm ist Endwert des Messbereiches
Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung *	25 mm bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.7:2010	3 μ m + 10 \cdot 10 ⁻⁶ \cdot l	500 mm ist Endwert des Messbereiches
Tiefenmessbrücken Geradheitsabweichung	25 mm bis	200 mm	2-KA-TMB:2021-08	2 μ m + 3,5 \cdot 10 ⁻⁶ \cdot l_z	$l_{ m z}$ ist die Länge der Form- bzw. Maßverkörperung
Bügelmessschrauben mit Messschnäbeln für Innenmessungen	2 mm bis	250 mm	2-KA-I2L-0200:2014-07	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	250 mm ist Endwert des Messbereiches
Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung *	3 mm bis	250 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.8:2002	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	250 mm ist Endwert des Messbereiches
Messuhren mit Skalenanzeige *	bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2021	2 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Feinzeiger *	bis	3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	0,6 μm	
Fühlhebelmessgeräte *	bis	1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002	0,8 μm	
Messuhren mit Ziffernanzeige *	bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	1 μ m + 10 \cdot 10 ⁻⁶ \cdot l	
Hebelmessgeräte für Außenmessungen (Schnelltaster) *	0 mm bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005	7 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Dickenmessgeräte	0 mm bis	200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005 2-KA-DMG-0200:2017-03	7 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Hebelmessgeräte für Innenmessungen (Schnelltaster) *	2 mm bis	200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.1:2005	7 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Innenmessgeräte mit 2-Punkt-Berührung *	bis	3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005 (Bild 1)	0,8 µm	Anwendungsbereich: mit Messsätzen $d = 1,75$ mm bis $d = 25$ mm
	bis	3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005 (Bild 2)	0,8 μm	Anwendungsbereich: bis $d = 300 \text{ mm}$
	bis	3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005 (Bild 3)	0,8 μm	Anwendungsbereich: Bohrungsmessdorne bis <i>d</i> = 100 mm



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbe Messsr	reich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
elektronische	bis	3 mm	2-KA-LMT-0100:2015-05	0,6 μm	
Längenmesstaster	bis	100 mm	2-KA-LMT-0100:2015-05	1,1 μm + 5 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>]
Rachenlehren *	1 mm bis	300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.7:2005	2 μm + 8 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Feinzeiger-Rachenlehren	0 mm bis	200 mm	2-KA-FRL-0200:2017-04	0,5 μm + 2 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Einstellmaße für Höhenmesssäulen, Grenznutenlehren, Grenzflächenlehren	bis	5 500 mm	2-KA-WSL-0500:2017-05	1 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Fühlerlehren	0,01 mm bis	5 mm	2-KA-FÜL-0005:2017-06	1 μm	
Radienlehren	0,5 mm bis	50 mm	2-KA-RAD-0050:2017-04	3 μm	
Gewindeeinsätze für Bügelmessschrauben	0,25 mm bis	6 mm	2-KA-GME-0000:2017-04		Gewindesteigung
Geradheitsabweichung				1 μm	
Winkelabweichung]			30"	
Haarlineal *	bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618	1 μm	
	> 500 mm	600 mm	Blatt 5.2:2013	2 μm	
Flachlineale Parallelitätsabweichung	bis	1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 5.1:2013	4,5 μ m + 5 \cdot 10 ⁻⁶ \cdot l_z	$l_{\rm z}$ = Länge der Form-
Ebenheitsabweichung	-			2,2 μm + 3,5 · 10 ⁻⁶ · l_z	bzw. Maßverkörperung
Zylindrische Normale Einstellringe * Durchmesser	1 mm bis	s 250 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1	0,1 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	d = gemessener Durchmesser
			Option 2	0,3 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · d	
			Option 3 und 4	0,5 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	
Einstelldorne * Durchmesser	1 mm bis		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1	0,1 μ m + 1 · 10 ⁻⁶ · d 0,1 μ m + 1,2 · 10 ⁻⁶ · d	d = gemessener Durchmesser
			Option 2	0,3 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	
			Option 3 und 4	0,5 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	
Rundheitsabweichung	bis	40 μm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006	0,1 μm + 2,5 · 10 ⁻² · <i>RON</i> t	RONt = Rundheits- abweichung ab 1 mm
Geradheitsabweichung der Mantellinie	bis	6 40 μm	Option 1 und 2	0,2 μm + 2,5 · 10 ⁻² · <i>STR</i> t	STRt = Geradheits- abweichung ab 1 mm
Parallelitätsabweichung der Mantellinie	bis	s 40 μm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1	0,5 μm + 2,5 · 10 ⁻² · <i>PAR</i> t	PARt = Parallelitäts- abweichung ab 1 mm



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand		sbere ssspa	eich / nne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Prüfstifte * Durchmesser	0,1 mm	bis	1 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007 Option 1	0,5 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · d	d = gemessener Durchmesser
	> 1 mm	bis	40 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007 Option 3	0,1 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	
				Option 2	0,3 μ m + 1 \cdot 10 ⁻⁶ \cdot d	
				Option 1	0,5 μ m + 1 \cdot 10 ⁻⁶ \cdot d	
Rundheitsabweichung		bis	40 μm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007	0,1 μm + 2,5 · 10 ⁻² <i>RON</i> t	RONt = Rundheits- abweichung ab 1 mm
Geradheitsabweichung der Mantellinie		bis	40 μm	Option 2 u. 3	0,2 μm + 2,5 · 10 ⁻² <i>STR</i> t	STRt = Geradheits- abweichung ab 1 mm
Kugeln Durchmesser	0,2 mm	bis	3 mm	2-KA-KUG-0100:2018-10 Messung Zweipunkt-	0,2 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	d = gemessener Durchmesser
	> 3 mm	bis	30 mm	durchmesser	0,1 μ m + 1 \cdot 10 ⁻⁶ \cdot d	
	> 30 mm	bis	100 mm		0,15 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	
Doppelkugeltaster für Gewindemessung	0,2 mm	bis	5 mm	2-KA-DKT-0005:2017-08 Messung Zweipunkt- durchmesser	0,25 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	d = Kugeldurchmesser
Rundheitsabweichung		bis	40 μm	2-KA-DKT-0005:2017-08	0,1 μm + 2,5 · 10 ⁻² <i>RON</i> t	RONt = Rundheits- abweichung
Rundheitsnormale * Rundheitsabweichung		bis	0,1 μm	DIN EN ISO 1101:2017	0,05 μm	
	> 0,1 μm	bis	10 μm		0,1 μm	
Prüfzylinder * Rundheitsabweichung		bis	20 μm	DIN EN ISO 1101:2017	0,1 μm + 2,5 · 10 ⁻² <i>RON</i> t	Durchmesser: 3 mm bis 100 mm Länge: 10 mm bis 400 mm RONt = Rundheits- abweichung
Geradheitsabweichung der Mantellinie		bis	20 μm		0,2 μm + 2 · 10 ⁻² <i>STR</i> t	STRt = Geradheits- abweichung
Parallelitätsabweichung der Mantellinie		bis	20 μm		0,4 μm + 1,5 · 10 ⁻² <i>PAR</i> t	PARt = Parallelitäts- abweichung
Zylinderform- abweichung		bis	20 μm		0,5 μm + 3 · 10 ⁻² <i>CYL</i> t	CYLt = Zylinderform- abweichung
Vergrößerungsnormale * Rundheitsabweichung Zylinder mit Abflachung (Flick)		bis	450 μm	DIN EN ISO 1101:2017	0,1 μm + 2,5 · 10 ⁻² <i>RON</i> t	RONt = Rundheits- abweichung
Ebenheitsabweichung Horizontale Ebenheits- verkörperungen z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984		bis	50 μm	2-KA-HGP-0050:2022-01 bis 1 m Kantenlänge elektronische Neigungsmessung	1 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	<i>l</i> = längste Kantenlänge



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

	K	alib	rier- ur	und Messmöglichkeiten (CMC)			
Messgröße / Kalibriergegenstand		sbere ssspai	•	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen	
Geradheitsabweichung Horizontale Ebenheits- verkörperungen z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984		bis	50 μm	2-KA-HGP-0050:2022-01 bis 1 m Kantenlänge elektronische Neigungsmessung	1 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = längste Kantenlänge	
Winkelmesser *	0°	bis	360°	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.2:2008	1'		
Neigungsmessgeräte	0 μm/m (0'')	bis 4	000 μm/m (825")	2-KA-NMG-0500:2021-11	1,7 μm/m	Maximale Schenkel- länge des KG: 500 mm	
	0°	bis	360°	2-KA-WMG-0360:2021-11	1'	Maximale Schenkel- länge des KG: 200 mm	
Winkel		bis	600 mm	2-KA-WIN-0600:2021-11			
Rechtwinkligkeitsab- weichung					1,2 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = langer Schenkel	
Ebenheits- und Geradheitsabweichung					1,5 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	jeweilige Schenkellänge	
Plan- und Planparallelgläser oder andere Planflächen	5 mm	bis	100 mm	2-KA-PLA:2018-12			
Mittenmaßabweichung					0,1 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	<i>l</i> = Messlänge in Richtung der Zylinderachse	
Parallelitätsabweichung					0,05 μm	Endmaßkomparator	
Ebenheitsabweichung optischer Oberflächen		bis	5 μm		0,03 μm	Planspiegelinter- ferometer	
Gewindelehren * (ein- und mehrgängige zylindrische und kegelige Außen- und Innengewin- de mit geradlinigen Flan- ken, symmetrischem und unsymmetrischem Profil)							
Außengewinde	1 mm	bis :	300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006			
Flankendurchmesser	Nenno	lurchn	nesser	Option 1 bis 5 Scanningverfahren	2 μm		
Außendurchmesser					2 μm		
Kerndurchmesser bzw. Einstichdurchmesser					3 μm		
Steigung	0,2 mm	bis	12 mm		1 μm		
Gewindeprofilwinkel α			≥ 27°	(Angabe des Gewindeprofilwinkel α)	$(1,2+3 \text{ mm / } l_{\text{F}})'$, jedoch nicht kleiner als 6'	$l_{ m F}$ = Flankenlänge	
Gewindeflankenwinkel			≥ 3°	(Angabe des Gewindeflankenwinkels)	(1,2 + 3 mm / $l_{\rm F}$)', jedoch nicht kleiner als 3'		



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Innengewinde Flankendurchmesser	2,5 mm bis 300 mm Nenndurchmesser	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006	2 μm	
Flankendurchmesser	Neimaurciinessei	Option 1 bis 5	2 μ	
Außendurchmesser bzw. Einstichdurchmesser		Scanningverfahren	3 μm	
Kerndurchmesser			2 μm	
Steigung	0,2 mm bis 12 mm		1 μm	
Gewindeprofilwinkel α	≥ 27°	(Angabe des Gewindeprofilwinkel α)	$(1,2+3 \text{ mm} / l_{\text{F}})'$, jedoch nicht kleiner als 6'	$l_{ m F}$ = Flankenlänge
Gewindeflankenwinkel	≥ 3°	(Angabe des Gewindeflankenwinkels)	$(1,2 + 3 \text{ mm } / l_F)'$, jedoch nicht kleiner als 3'	
Gewindelehren *(ein- und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil, positiven Flankenwinkeln und Nennprofilwinkel 30° bis 60°)				
Außengewinde	1 mm bis 350 mm	VDI/VDE/DGQ 2618		
Flankendurchmesser	Nenndurchmesser	Blatt 4.8:2006 Option 1 Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	2,5 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	d = gemessener Flankendurchmesser
Innengewinde	1,6 mm bis 350 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006		d = gemessener
Flankendurchmesser	Nenndurchmesser	Option 1 Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	2,5 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	Flankendurchmesser
Horizontale Längenmessgeräte *	0 mm bis 5000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 17.1:2014 mit Berichtigung von 2015	0,08 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Messuhren- und Feinzeigerprüfgeräte	0 mm bis 100 mm	2-KA-MUP-0100:2016-01	0,08 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
elektrische Längenmessgeräte *	0 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 14.1:2010	0,5 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
vertikale Längenmess- geräte *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1:2009	1,7 μm + 1,5 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	mit Stufenendmaß
Geradheits- und Recht- winkligkeitsabweichung	bis 30 μm	bis 1000 mm Führungslänge	2,5 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i> _z	l _z = Führungslänge



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Mess		eich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Vertikale Wegmess- systeme ohne Antastung	0 mm	bis	1000 mm	2-KA-VMS-1000:2022-12	0,1 μm + 2 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Bandmaßmessgeräte	0 m	bis	5 m	2-KA-BMM-5000:2017-07	1 μm + 5 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Bandmaße	0 m	bis	100 m	OIML R 35-1:2007 2-KA-RBM-0100:2017-08	50 μm + 20 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Maßstäbe	0 m	bis	3 m	OIML R 35-1:2007 2-KA-RBM-3000:2017-08	50 μm + 20 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Zylindrische Maßverkörperungen		bis	500 mm	2-KA-WSD-0500:2017-05	0,8 μm + 5 · 10 ⁻⁶ · <i>d</i>	d = Durchmesser
Rauheit Profiltiefe auf Tiefeneinstellnormalen Pt und D *	0,2 μm > 0,8 μm > 1,5 μm > 3,5 μm	bis bis bis bis	0,8 μm 1,5 μm 3,5 μm 12 μm	DKD-R 4-2 Blatt 1:2018 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 5436-1:2000 DIN EN ISO 16610-21:2013	0,04 µm 0,06 µm 0,08 µm 0,1 µm	Typ A DIN EN ISO 5436-1:2000
Rauheit auf aperiodischen Raunormalen * Ra Rz Rzx(l)	0,1 μm 0,8 μm 0,8 μm	bis bis bis	4 μm 20 μm 20 μm	DIN EN ISO 21920-2:2022 DIN EN ISO 21920-3:2022	0,08 · Ra 0,08 · Rz 0,08 · Rzx(l)	Typ D DIN EN ISO 5436-1:2000
Rauheit auf aperiodischen Raunormalen und Rk-Normalen * Rpk Rk Rvk Rmrk1 Rmrk2	<i>Ra</i> 0,1 μm <i>Rz</i> 0,8 μm	bis bis	4 μm 20 μm	DIN EN ISO 13565-1:1998 DIN EN ISO 16610-31:2017 DIN EN ISO 21920-2:2022	0,12 · <i>Rpk</i> 0,10 · <i>Rk</i> 0,10 · <i>Rvk</i> 8 % 8 %	Relative Messun- sicherheit bezogen auf 100 % Materialanteil
Rauheit auf Geometrienormalen * Ra Rz Rzx(l) Rsm	0,1 μm 0,8 μm 0,8 μm 40 μm	bis bis bis bis	4 μm 20 μm 20 μm 400 μm	DKD-R 4-2 Blatt 1:2018 DKD-R 4-2 Blatt 3:2011 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 16610-21:2013 DIN EN ISO 21920-2:2022 DIN EN ISO 21920-3:2022	0,06 · <i>Ra</i> 0,06 · <i>Rz</i> 0,06 · <i>Rzx(l)</i> 5 μm	Typ C DIN EN ISO 5436-1:2000 Im Bedarfsfall darf die Filtergrenzwellenlänge λ_c eine Stufe kleiner oder größer als nach Norm verwendet werden.
Tastschnittgeräte * nach DIN EN ISO 3274:1998 Pt und d Ra Rz Rzx(l)	0,2 μm 0,1 μm 0,8 μm 0,8 μm	bis bis bis bis	12 μm 4 μm 20 μm 20 μm	DKD-R 4-2 Blatt 2:2018 DIN EN ISO 5436-1:2000 DIN EN ISO 12179:2000 DIN EN ISO 21920-02:2022	$U_{ ext{Normal}}$ + 0,02 μ m $U_{ ext{Normal}}$ + 0,01 · Ra $U_{ ext{Normal}}$ + 0,01 · Rz $U_{ ext{Normal}}$ + 0,01 · $Rzx(l)$	$U_{ m Normal}$ = Messunsicherheit der verwendeten Normale. Es können auch kleinere Messbereiche kalibriert werden, für die Normale vorliegen.



Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbere Messspa	eich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Messschieber für Außen-,	0 mm bis	300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618	30 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	<i>l</i> = gemessene Länge
Innen- und Tiefenmaße *	> 300 mm bis	1000 mm	Blatt 9.1:2006	50 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
	> 1000 mm bis	2000 mm		80 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Tiefenmessschieber *	0 mm bis	300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618	30 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
	> 300 mm bis	1000 mm	Blatt 9.2:2006	50 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Höhenmessschieber *	0 mm bis	1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618	30 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
	> 1000 mm bis	2000 mm	Blatt 9.3:2006	80 μm + 30 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Bügelmessschrauben *	0 mm bis	300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	1000 mm ist Endwert
	> 300 mm bis	500 mm	Blatt 10.1:2001	5 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	des Messbereiches
	> 500 mm bis	1000 mm		8 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Bügelmessschrauben mit Messspitzen	0 mm bis	200 mm	2-KA-MSS-0200:2017-03	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	200 mm ist Endwert des Messbereiches
Bügelmessschrauben mit prismatischem Mess- amboss	0 mm bis	125 mm	2-KA-BPA-0100:2018-11	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	125 mm ist Endwert des Messbereiches
Gewindemess- schrauben *	0 mm bis	200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.2:2010	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Feinzeigermess- schrauben *	0 mm bis	200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	Messspanne des Feinzeigers max. 3 mm
Tiefenmessschrauben mit Verlängerungen *	0 mm bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5:2010	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	500 mm ist Endwert des Messbereiches
Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung *	25 mm bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.7:2010	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	500 mm ist Endwert des Messbereiches
Bügelmessschrauben mit Messschnäbeln für Innenmessungen	2 mm bis	250 mm	2-KA-I2L-0200:2014-07	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	250 mm ist Endwert des Messbereiches
Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung *	3 mm bis	250 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.8:2002	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	250 mm ist Endwert des Messbereiches
Messuhren mit Skalenanzeige *	bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2021	2 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Feinzeiger *	bis	3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	0,6 μm	
Fühlhebelmessgeräte *	bis	1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002	0,8 μm	
Messuhren mit Ziffernanzeige *	bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	1 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Hebelmessgeräte für Außenmessungen (Schnelltaster) *	0 mm bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005	7 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Dickenmessgeräte	0 mm bis	200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005 2-KA-DMG-0200:2017-03	7 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	



Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Mess		eich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Hebelmessgeräte für Innenmessungen (Schnelltaster) *	2 mm		200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.1:2005	7 μ m + 10 · 10 ⁻⁶ · l	l = gemessene Länge
Innenmessgeräte mit 2-Punkt-Berührung *		bis	3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005 (Bild 1)	0,8 μm	Anwendungsbereich: mit Messsätzen d = 1,75 mm bis d = 25 mm
		bis	3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005 (Bild 2)	0,8 μm	Anwendungsbereich: bis $d = 300 \text{ mm}$
		bis	3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005 (Bild 3)	0,8 μm	Anwendungsbereich: Bohrungsmessdorne bis $d = 100 \text{ mm}$
elektronische		bis	3 mm	2-KA-LMT-0100:2014-07	0,6 μm	
Längenmesstaster		bis	100 mm	2-KA-LMT-0100:2014-07	1,1 μm + 5 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Horizontale Längenmessgeräte *	0 mm	bis	5000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 17.1:2014 mit Berichtigung von 2015	0,08 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
Messuhren- und Feinzeigerprüfgeräte	0 mm	bis	100 mm	2-KA-MUP-0100:2016-01	0,08 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
elektrische Längenmessgeräte *	0 mm	bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 14.1:2010	0,5 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	
vertikale Längenmess- geräte *	0 mm	bis	1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1:2009	1,7 μm + 1,5 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	mit Stufenendmaß
Geradheits- und Rechtwinkligkeits- abweichung		bis	30 μm	bis 600 mm Führungslänge	2,5 μ m + 1 \cdot 10 ⁻⁶ \cdot l_z	l_z = Führungslänge
Vertikale Wegmess- systeme ohne Antastung	0 mm	bis	1000 mm	2-KA-VMS-1000:2022-12	0,1 μm + 2 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Bandmaßmessgeräte	0 m	bis	5 m	2-KA-BMM-5000:2017-07	1 μm + 5 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Endmaßmessgeräte	0,5 mm	bis	100 mm	DKD-R 4-1:2018	0,03 μ m + 0,002 · D mit $\Delta T \le$ 0,25 K	D ≤ 10 μm, angezeigte Längendifferenz
	0,5 mm	bis	100 mm	2-KA-EMG-0100-5:2020-09	0,03 μ m + 1 · 10 ⁻⁶ · D mit ΔT ≤ 0,25 K	D ≤ 18,5 mm, angezeigte Längendifferenz
Ebenheitsabweichung Horizontale Ebenheits- verkörperungen z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984		bis	50 μm	2-KA-HGP-0050:2022-01 bis 10 m Kantenlänge elektronische Neigungsmessung	1 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = längste Kantenlänge
Geradheitsabweichung Horizontale Ebenheits- verkörperungen z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984		bis	50 μm	2-KA-HGP-0050:2022-01 bis 10 m Kantenlänge elektronische Neigungsmessung	1 μm + 1 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = längste Kantenlänge



Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße /	Messbereich	n /	Messbedingungen /	Erweiterte	Bemerkungen
Kalibriergegenstand	Messspanne		Verfahren	Messunsicherheit	
Koordinatenmesstechnik Messprojektoren, Messmikroskope *	Geräte mit einer Me ebene mit einer Fläc diagonalen ≤ 450 mm		Kalibrierung der messtech- nischen Eigenschaften nach Richtlinie: DKD-R 4-3 Blatt 18.1:2018 sowie den unten genannten Normen und Richtlinien DIN EN ISO 10360 VDI/VDE 2617		Messprojektoren und Messmikroskope mit visueller Antastung mittels Fadenkreuz oder elektronischer Kantenerkennung
			Bestimmung der Antastab- weichungen $P_{\rm SX}$ und $P_{\rm SY}$ mittels einer Kugel aus Keramik gemäß VDI/VDE 2617 Blatt 6.1:2021	0,6 μm	
			Bestimmung der Längenmessabweichung $E_{\rm UX}, E_{\rm UY}$ mittels eines Strichmaßstabes aus Glas gemäß DIN EN ISO 10360-7:2011	0,6 μm + 0,5 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i>	l = gemessene Länge
Tastschnittgeräte * nach DIN EN ISO 3274:1998					
Pt und d Ra Rz Rzx(l)	0,2 μm bis 0,1 μm bis 0,8 μm bis 0,8 μm bis	12 μm 4 μm 20 μm 20 μm	DKD-R 4-2 Blatt 1:2018 DIN EN ISO 5436-1:2000 DIN EN ISO 12179:2000 DIN EN ISO 21920-02:2022	$U_{ m Normal}$ + 0,02 μm $U_{ m Normal}$ + 0,01 · Ra $U_{ m Normal}$ + 0,01 · Rz $U_{ m Normal}$ + 0,01 · $Rzx(l)$	$U_{ m Normal}$ = Messunsicherheit der verwendeten Normale. Es können auch kleinere Messbereiche kalibriert werden, für die Normale vorliegen.

Verwendete Abkürzungen:

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichke	eiten)
-----	--	--------

DGQ	Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.

DKD Deutscher Kalibrierdienst

DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes,

herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

EURAMET European Association of National Metrology Institutes

OIML International Organization of Legal Metrology

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.

VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.

2-KA Kalibrieranweisung der Melutec Metrology GmbH

Gültig ab: 05.12.2023 Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Seite 12 von 12